PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-213692

(43)Date of publication of application: 20.08.1996

(51)Int.CL

HOIS

(21)Application number: 07-016586

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22) Date of filing:

(72)Inventor:

OKAI MAKOTO

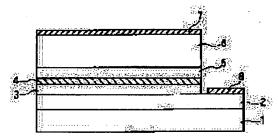
(54) SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a semiconductor laser device using a semiconductor

having hexagonal crystal system.

CONSTITUTION: A multilayer structure of epitaxial growth layers such as an N-type GaN buffer layer 2, an N-type AlGaN guide layer 3, an InGaN active layer 4, a P-type AlGaN guide layer 6, a P-type GaN clad layer 6, etc., is arranged on the (10-10) face of an Al2O3 substrate 1 having a hexagonal crystal system, and a resonator is constituted of a cleavage plane vertical to the axis (c) of a semiconductor substrate in a semiconductor laser device. A (01-10) face, a (-1100) face or a crystal plane parallel with these either face may also be used in place of the (10-10) face.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(E)

Þ 噩 多點等 : 幽(A)

(11)特群出版公園母与

特開平8-213692

(43)公開日 平成8年(1996)8月20日

(51) Int Q.

中田田田

宁内极组举马

Ŧ

H01S

3/18

技術表示個所

的连续的水 未除的水 网络水坝の数 6 OL (全 4 頁)

平成7年(1995)2月3日 (71)出題人 00005108

存置平7—16586

(22)出頭日 (21) 出魔神山

(72) 発明者 期 井間 好人物千代田冈林田景河台四丁目 6 年总 探战争社日白鹭作所

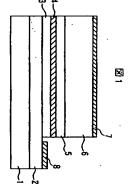
株式会社日立製作所中央研究所内 東京都區分寺市東遊ケ艦1丁目280番地

74年人

(54) [発明の名称] 半導体フーが披育

ワーガ接回を提供すること。 【目的】六方品の結晶系を有する半導体を用いた半導体

垂直な劈開面により共版器を構成した半導体レーザ装 シャル成長層の多層構造を配置し、半導体基板のc軸に GaNガイド聞3、InGaN部体闡4、 p遡AIG 0-10) 面上に、n型GaNパッフォ層2、n型Al a Nガイド贈5、 p型G a Nクラッド圖6等のエピタキ 【構成】六方晶の結晶系を有するA1203基板1の(1 (一1100)面又はそれらのいずれかに平行な結晶面



2…n型 GaNバップ層 5…P型 AIGaNガイド層 3…n型 AIGaNガイド層 6…P型 GaNクラッド層

【特許が大の福田】

半導体基板のc軸に平行な面の上に配置されたエピタキ ジャル成長層の多層構造とからなることを特徴とする半

により共振器を構成したことを特徴とする請求項 1 記載 【請求項2】上記 c 軸に垂直な劈開面を有し、該劈開面

らなることを特徴とする半導体ワーザ装置。 の上に配置されたエピタキシャル成長層の多層構造とか 半導体基板の(10-10)面、(01-10)面、 (-1100) 面又はそれらのいずれかに平行な結晶面

療水項3記載の半導体ワー非装置。 し、放劈開面により共振器を構成したことを特徴とする 【請求項4】上記半導体基板のc軸に垂直な劈開面を有

問機の半導体フール徴買。 を特徴とする請求項2又は4記載の半導体レーザ装置。 イング膜を有することを特徴とする請求項2、4又は5 【請求項6】上記劈開面は、その一方又は両方にコーラ 【請求項5】上記劈開面は、(0001)面であること

る半導体を用いた半導体レーザ装置に関する。 【産業上の利用分野】本発明は、六方晶の結晶系を有す

ドが報告されている。 N膜を用いた発光案子として、p-n接合発光ダイオー が理論的に可能であると言われている。このようなGa **強いのスンドチャップの値から、尾釣母の発光アスイス** あるG a N等は、直接遷移型パンドギャップを持ち、盆 【従来の技術】六方晶の結晶系を有する半導体の一例で

長6年)、ジャスコーメ ジャーナラ ゼレ アレウム 9回蛍光体同学会講演予稿集、第31頁~第36頁(平 (Jpn. J. Appl. Phys., 30 (199 ドフィジックス、第30巻、(1991) L1998頁 【0003】なお、これに関連するものとして、第24

に八一を付けるといるを、数件の信にダイナス記号を付 に、通常の表記に代えて、表1に示すように、数字の上

【請求項1】六方晶の結晶系を有する半導体基板と、該

の半導体フーヂ被揮。

1) し1998) 毎が挙げられる。 【0004】また、本明細審では、結晶面を扱わすとき

【請求項3】六方晶の結晶系を有する半導体基板と、該

を有し、(0001)面の半導体基板を用いて半導体レ

【発明が解決しようとする課題】上記の六方晶の結晶系

[0006]

本別価値の校記

(11-01)

通常の数記

(1011)

半導体を用いた半導体レーザ装置を提供することにあ

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため

[8000]

【0007】本発明の目的は、六方晶の結晶系を有する

ることが困難であるという問題があった。

劈開面が存在せず、ファブリベローレーザ構造を構成す

ーザ装置を作製すると、ワーザ共接器を形成するための

する半導体基板を用い、この半導体基板のc軸に平行な に、本発明の半導体レーザ装置は、六方晶の結晶系を有 垂直な劈開面を設け、劈開面により共振器を構成するこ **うにしたものたある。この半導体ワーが被置は、c値に** 面の上にエピタキシャル成長層の多層構造を配置するよ

を配置するようにしたものである。この半導体レーザ装 に平行な結晶面の上にエピタキシャル成長層の多層構造 1-10) 面、 (-1100) 面又はそれらのいずれか 基板を用い、この半導体基板の(10-10)面、 の半導体レーザ装置は、六方晶の結晶系を有する半導体 により共振器を構成することが好ましい。 置は、半導体基板のc軸に垂直な劈開面を設け、劈開面 【0009】また、上記目的を達成するために、本発明

コーティング膜を設けることにより、より多くの光を取 他方の反射率を0.1~5%程度とするのがよい。この 0~90%程度とするのがよい。両方にコーティング膜 開面は (0001) 面であることが好ましい。また、 を設けるときは、その一方の反射率を上記の程度とし、 閉面の一方又は両方にコーティング膜を設けてもよい。 一方にコーティング膜を設けるときは、その反射率を 7 【0010】いずれの半導体レーザ装置においても、

は、上記した(10-10)面等の結晶面にエピタキシ ミラーとしたファブリベローレーザを構成することがで 形成することができる。そこでc軸に平行な面上に、或 この結晶の c 軸に垂直な(0 0 0 1)面は、劈開により ャル成長層の多層構造を形成することにより、劈開面を 【作用】六方晶の結晶系の構造の模式図を図4に示す。

[0012]

Best Available Copy

8

特別平8-213692

€

特別平8-213692

မ

ることにより半導体レーザ装置を製造した。 陌2の上部までエッチングし、p個電極7とn側電極8 ファ悶 2(厚さ 0、 2 μ m)、 n型A 1 G a Nガイド層 し、劈用面である(0001)面により共振器を構成す を形成する。次に、 c軸(図の左右方向)に垂直に劈開 る。エピタキシャル成長層の一部をn型G a Nパッファ 機金属気相成長法により、順次エピタキシャル成長させ m)、 p型G a Nクラッド層 6(厚さ 1 . 0 μm)を有 2 μm) 、 p型A 1 G a Nガイド層 5 (厚さ0. 2 μ 3(厚さ0. 2 μm)、InGaN括性層 4(厚さ0. 1203 棋板1の (10-10) 面上に、n型GaNパッ の断面模式図を図1に示す。六方晶の結晶系を有するA 〈浜施例1〉本発明の第1の実施例の半導体レーザ装置

たところ、同様な半導体レーザ装置を得ることができ のいずれかに平行な結晶面の基板を用い、同様に処理し 安面が(01-10)面、 (-1100) 面又はそれら 電流は10mAであり、室温で安定なレーザ発振を実現 した。なお、安面が(10-10)面に基板に代えて、 【0013】本菜子の発板被長は450nm、しきい値 20

成する。次に、c軸に垂直に劈開し、劈開面である(0 001)面により共振器を構成することにより半導体レ エピクキシャル成長させ、p個電極7とn個電極8を形 GaNクラッド唇6を有機金属気相成長法により、順次 InGa N活住船4、p型A I Ga Nガイド層5、p型 n型GaNバッフナ图2、n型A1GaNガイド層3. 系を有するn型GaN基板11の(10-10)面に、 一手装置を製造した。 体レーザ装置の断面模式図を図2に示す。 六方晶の結晶 【0014】〈疾施例2〉本発明の第2の実施例の半導 30

のいずれかに平行な結晶面の基板を用い、同様に処理し たところ、同様な半導体レーザ装置を得ることができ 表面が(01-10)面、 (-1100) 面又はそれら 電流は10mAであり、富温で安定なレーザ発振を実現 した。なお、表面が(10-10)面に基板に代えて、 【0015】本粜子の発援被長は450nm、しきい値

GaNクラッド層6を有機金属気相成長法により、順次 001) 面により共版器を構成する。さらに劈開面の片 成する。次に、c軸に垂直に劈開し、劈開面である(0 エピタキシャル成長させ、p側電極7とn側電極8を形 InGaN活性層4、p型AIGaNガイド層5、p型 n型GaNバッフナ圏2、n型AlGaNガイド層3、 系を有するn型GaN基板11の(10-10)面に、 体レーザ装置の断面模式図を図3に示す。 六方晶の結晶 【0016】〈実施例3〉本発明の第3の実施例の半導 ô

> らなり、反射率が80%のコーティング膜10を施し グ膜9、もう一方の端面に、Si/SiOzの多層膜か 半導体レーザ装置を製造した。 塩面に、SiO2からなり、反射率が2%のコーティン

半導体レーザ装置に、本実施例と同様なコーティング膜 膜10のみを設けてもよい。なお、実施例1に記載した た。また、コーティング膜9は形成せず、コーティング たところ、同様な半導体レーザ装置を得ることができ のいずれかに平行な結晶面の基板を用い、同様に処理し を散けることもできる。 表面が(01-10)面、(-1100)面又はそれら 電流は10mAであり、室温で安定なレーザ発振を実手 した。なお、表面が (10-10) 面に基板に代えて 【0017】本寮子の発振液長は450nm、しきい値

た、あらゆる埋め込み構造を有する半導体レーザ装置に 成される半導体レーザについても適応可能である。ま の格子定数が基板のそれとずれている場合にも適応可能 おいても適応可能である。また、エピタキシャル成長層 あらゆる穴方晶の結晶系を有する半導体材料系により構 半導体ワーザ装置について述べてきたが、本発用は他の 【0018】以上、GaN系の半導体により構成された

[0019]

る所望の半導体基板を用い、所望の位置にエピタキシャ ル成長層を設けることにより、半導体レーザ装置を得る 【発明の効果】本発明によれば、六方晶の結晶系を有す

【図1】本発明の実施例1の半導体レーザ装置の断面模 【図面の簡単な説明】

2…n型GaN パッファイ 5…P型AlGaNガイドル 3…n型AlGaNガイド州 6…P型GaNクラードイ 4…in GaN 活虫(番 9、10…コーティング 展

【図3】本発明の実施例3の半導体レーザ装置の断面模 【図2】本発明の実施例2の半導体レーザ装置の断面模

【符号の説明】 【図4】 六方晶の結晶構造を示す図

4… I n G a N括佐層 3…n型AlGaNガイド層

2…n型GaNパッファ層

1…A 1203謝敬

5…p撥AlGaNガイド層

6…p盥GaNクラッド層

7…p/包含核

8…n個調極

9、10…コーティング膜

11…n型GaN基数

2…9型 GaNパップル 5…P型 AZGaNガイド月 3…9型 AZGaNガイド局 6…P型GaNクラッド場 4…InGaN治技術 **3**3 [図3] <u>~</u> [18] 2···n型Gan/<->/第 5···P型ARGanガイド第 3····n型ARGanガイド署 6····P型Ganクラッド第 4…InGaN 法批准 (図4) 区 2 [図2]

Best Available Copy

ړ ۲